

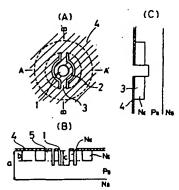
(54) PHOTOTRIGGER THYRISTOR/

(11) 57-196567 (A) (43) 2.12.1982 (19) JP (21) Appl. No. 56-80334 (22) 27.5.1981 (71) FUII DENKI SOUGOU KENKYUSHO K.K. (72) OSAMU HASHIMOTO

(51) Int. Cl3. H01L29/74,H01L31/10

PURPOSE: To contrive to prevent reduction of withstand voltage, to obtain harmony between the number of times of triggering and withstand quantity, and to enhance the characterisitic of a phototrigger thyristor by a method wherein the bottom part of the photo sensing part of the phototrigger thyristor having shortcircuit stripe structure is separated by the pescribed value from the central junc-

CONSTITUTION: At the phototrigger thyristor having the short-circuit stripe type photo sensing part, the bottom part of the photo sensing part 1 is separated by 30 µm from the junction face between a P type base layer PB and an N type base layer $N_{\text{\tiny B}}.$ Accordingly harmony between trigger sensitivity, dv/dt withstand quantity, and di/dt withstand quantity of the phototrigger thyristor can be obtained, and the characteristic thereof can be enhanced.



¹⁹ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開 ^⑫公開特許公報 (A)

識別記号 庁内整理番号 7738-5F 7021-5F

昭57—196567 ❸公開 昭和57年(1982)12月2日

(全 3 頁)

7

発明の数 1 審查請求 未請求

❷光点弧サイリスタ

②特

②出

DInt. Cl.3

H 01 L 29/74

昭56-80334

31/10

昭56(1981) 5 月27日

②発

横須賀市長坂2丁目2番1号株 式会社富士電機総合研究所内

人 株式会社富士電機総合研究所 横須賀市長坂2丁目2番1号 ⑭代 理 人 弁理士 山口巌

1.発明の名称 2. 特許請求の範囲

1)交互に異なる導電形の互に関級する第一層な いし第四層を有する単導体基板を備え、第一層と 第二層の間および第三層と第四層の間の PN 要合 に対して順方向の低性の電圧が印加された膜第二 Mと第三層の間のPN扱合に生ずる空間電荷領域 の近傍まで達する新一層表面からの凹部として形 成された受光部が、第一層と同じ表面に第出して 第一層と共連の減低により短離される第二層と編 痒によつて区切られた毎状の第一層よりなるスト ライブ部に囲まれたものにおいて、 交光部の底部 が第二層と第三層との間の接合面より少くとも20 4 = 触れていることを特数とする光点銀サイリス

発明の静細な説明

本弱明は短疑ストライプ形受光部を有する光点 処サイリスタに囲する。

た点質サイリスタの点質数度を高めるとdv/di

耐量が低下し、dv/dt削量の低下を防止するため 受光器の面積を小さくするとdl/dt計量が低下す る。Cの光点弧サイリスタにとつで基本的な特性 である点質感度、dv/dt耐量、di/dt耐量の間の 協調をとるために本発明者は第1図(A)~(C) に示す ような短絡ストライプ構造を既に提案している。 第1股(B)は第1図(A)のA-A/維斯園。第1図(C)は B — B'蘇斯面をそれぞれ示す。 交光部 1 は、 P ベ ース層Paと N ペース層Naとの間の P N 級合が逆パ イアスとなるサイリスタ級方向電圧を印加した瞬 に生ずる空間電荷領域近傍にまで達していて、中 央接合付近に連する光量を多くし、効率よく光生 はキャリャを発生させることができる。 発生した キャリナを集めて細帯2との間に形成されるNェ ł ッタ 層 Nz の ストライブ 形 3 を 通じ て カソード電 蛋(化酸し込み、ストライブ先週の電位上昇を大 きくすることによつて点質感覚の増大を図る。 dv/diKより発生した変位電旋は、Pペース層PB

の短絡総 5 を通じてカソード電艦 4 に持き出され るのでdv/di削量が向上する。このようにして

特開昭57-196567(2)

di/dt 耐量を低下せしめることなく、点弧感覚およびdv/dt 耐量を向上させることができる。このような構造において、受光部1が深い方が点弧感覚は向上するが、一方余り深くしてPペース層PBとNペース層NBとの間のPN接合に近づきすぎると、サイリスタへの順方向電圧印加時に生ずる空間電荷領域が受光部1の底に当たることになるので、耐圧およびdv/dt耐量が低下するという問題がある。

本発明はこのような問題に無み、点弦感度と耐 圧あるいはdv/dt耐量との双方の協調のとれた光 点征サイリスタを提供することを目的とする。

この目的は受光部の底部が₽、ペース層とN ペース層の間の接合面より少くとも 30 ≠ = 離れていることによつて達成される。

以下本発明の投機を図を引用して説明する。 第1 図(ハ〜(C) に示す受光部を有し、PB層とNB層の間の設合面の設面よりの深さ a が約100mmで、NE層の深さ b が 40 mm である 4 kV 数光点気サイリスタにおける複動圧と受光部1の底部の表面からの鏡

さ C との関係を 第 2 図に示す。 第 2 図より 明らかなように、 受光部の 深さ C が約 6 0 mm 以上に なると前圧の 低下がはじまる。 従つて 光点 弧サイリス を に対して 通常 長求される 4 以以上の 耐圧を 確保する には 受光部の 底部が 少くとも P 3 層。 N 8 層間の 接合面より 3 0 mm 離れている C とが 必要である。

第1図に示す短絡ストライプ構造では受光部1と細溝2とは何一の様さでで設けられているが、 第3図に示すように細溝2の様さすを受光部1の 様さでよりも受くしてもよい。しかしての場合も 受光部1の下に発生したキャリヤがPB滑短絡部3 に使れ込まないでストライプ部3に使れ込むよう にするため、細溝2の様さすも少くともNE層の様 さりより様いことが必要である。

本発明による受光部の底部と中央接合面との距離に関する数値は、原理的にP形の高抵抗シリコン板を基材としてPNPN4層を形成し、アノード電極関からの光の入射により点弧する光点弧サイリスタにも当てはまる。

以上述べたように本発明は揺絡ストライプ構造

の受光部の底部を中央接合面から 3 0 mm 以上離す ことによつて耐圧あるいはdv/dt耐重の低下を妨 き、光点弧サイリスタの点弧線後、dv/dt耐重お よびdi/dt耐重の協調をとるもので、特性のすぐ れた光点弧サイリスタの製造において極めて有効 に適用できる。

4.図面の簡単な説明

第1 図(A)~(C)は本発明が通用される光点気サイリスタの一例の受光部付近を示し、(A)は平面図、(B)はその A — A'練断面図、(C)はその B — B'練断面図であり、第2 図はその光点弧サイリスタの耐圧と受光部の深さとの関係範図、第3 図は第1 図と異なる光点弧サイリスタの例を示す所面図である。

1 - 受光郎、2 -- 細郷、3 -- ストライブ部、4 ---カソード電低、5 --- P ペース離短絡部、 a -- P B 随の祭さ、C --- 受光路の録さ。

